JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

## SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION: A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connec tion pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

# 窗日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 母公開特許公報(A)

平4-27145

 建別記号 广内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月30日

7220-4M H 01 L 23/36

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 半導体装置

②特 顧 平2-132272

❷出 願 平2(1990)5月22日

**@発明者 大槻** 

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

90代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 細 1

1. 発明の名称

半導体裝置

## 2.特許請求の範囲

半導体業子の電質とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前配半導体 業子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂 等で対止してなる半導体装置において、前配放無 板を装置上下部もしくは内部に被板衣有すること を特徴とする半導体装置。

## 3.発明の詳細な説明

## 【道集上の利用分野】

半導体装置の構造化かかり、さら化群しくは放 熱板を有する半導体装置に関する。

## [従来の技術]

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額3Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チップ 2 、金額 5 の保護を目的として、通常樹脂 1 Kで対止されて いる。また、半導体チップ 2 からの熱を放出する ため、各種方法が取られている。

第4回(a)は放航フィン形パッケージの新面を示した図であるが、第4回(a)では、半導体ケップ 2 搭載図 (以下ダイパット部と称する)をパッケージ機関部からフィン状に質出させ放航性を内上させたものである。放航フィン10は、リードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は飲熱板内理パッケージ新面を示した回であるが、第4回(4)では、ダイパット 部面観を広く取りパッケージ内部に対止すること で飲熟性を向上させる。放熱板11は、面積が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板質出形パッケージ新面を示した回であるが、第4回(c)では、ダイパット部を厚くし、パッケージ表面に質出させ放射性を向上させたものである。放船板12は、リード

...

と重复方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

#### [発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集酸化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図( 4)は、放熱フィン10を用いて放熱 性を向上させるものであるが、放熱フィン10が リードと同列に接地されているため、リードレィ アクト上のロスが多く、多雄子出力の半導体チッ プには不適である。また、放熱フィン10がパッ ナージを提断しているため、樹脂1と放無フィン 10との密着性低下による品質トラブルも問題と なっている。

第4図( 4 )では、放熱板11がパッケージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放熱板11 が放熱性の思い樹脂1にて包まれているため高い 放熱 性が見込めない。また、樹脂1と放熱板1 1との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(c)では、放熱板12をパッケージ表面に露出させたものであり、高い放納神性を持ることができる。しかし、放熱板12はリードフレーム4に装着されているのみであるため、機械を受けているのみであるため、機械を対しているのない。そのため、対止の瞬の圧力による放射の反射を中、放射は12上への機関の支があり込みの問題もあった。また、側面1と放射に関いるの密着性低下による品質トラブルという問題点があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い放熱特性及び放熱板と樹 用との密着性向上をはかることのできる半導体装 盤を提供することにある。

#### [課盟を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、半導体素子の電極とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前配半導体素子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂等で対止してなる半導体装置において、前配放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

## [美施例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1図( a ) は、半導体装置の新面図であり、半導体チェブスは下面放 熱低5 b に直接接着されており、上下の放熱低5 a , 5 b は放熱板上に複数配列された結合ビン b により接合されている。第1図( b ) は、下面放 熱低5 b と リードフレーム 4 の固定方法及び半導体チェブ2 , 金融 3 のレイアクトを示している。 下面放熱板5 b には、結合ビンとして凸型ビン b ♪が よけられており、この凸登ピン ↓ ♪ を使用し

リードフレーム4の固定を行なう。下面飲料低5 1とリードフレーム4の固定後、半導体チップ2 及び金額3の接合を行なう。第1四( c.)は、上 面放熱板5 a リードフレーム4 下面放熱板5 b の固定方法を示したものである。金融るによる要 設終了後、下面放船板 5 A の凸ピン 4 A K上面放 熱価 5 a の凹ピン 6 a を合わせ、上下放熱板 5 a 。5 を結合固定する。第1回(4)は、対止の 原の新面図である。上下の放熱板5 4 , 5 4 は、 それぞれ対止金数の上型フェ下型フォド装し、金 ガクランプ時に食理内に毎定される。このため、 街頭在入の扉の圧力による放航板5 4 , 5 きの保 きがなく安定した品質が確保される。また、<u>放</u>無 低 5 4 。 5 4 は 樹 段 1 との 装着力のみではなく。 統合ピン6Kより調定されているため、密着性K おいても向上される。さらに、放熱板が複数構造 となっているため飲料効果が再上される。

第2回。第3列に、位の実施例を示す。第2回 は上下放射数8 a 、8 d K 加えダイベット部に8 ▶ , 8 4 と 8 ▶ の間にさらに放動板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 5 因では上下放 熱板 9 a , 9 c の形状を変えダイパット部に放為 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放熱板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放熱板の結合図 定方法も用途に応じて、接着,カシメ等可能であ る。また、放熱板の素材についても、金属,セラ くック,横留でも良い。

#### [発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体ナップから発せられる熱を放出する高い放熱性を持られるとともに、高信領性・高品質を得ることができる。

### 4.図面の簡単な説明

第1回(c)は、本発明を示す新面図。第1回 (b)は放無板とリードフレームの位置関係を示

7 4 - - 對止下型

8 4 - - 政熱板

8 4 - - 放熱板

8 c - - 放熱板

8 4 - - 致熱板

9 a -- 放熱板

9 4 -- 放熱板

9 c - - 放點板

10--放熱フィン

1 1 一一放船板

12--放熱板

以上

出版人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木客三郎(他1名) した平面図。第1回(c)は、上下放熱板とリードフレームの固定方法を示した新面図。第1回(d)は、対止金型内での全型と放熱板の位置関係を示した新面図。第1回は、放熱板を四枚使用した実施例新面図。第4回(c)は、放熱でマケージを示した新面図。第4回(c)は、放為アィケージを示すが面図。第4回(c)は、第出形放熱板を用いた放熱形パッケージを示す新面図。

1 --- 樹 屋

2. ---半導体チップ

5 - - - 金 華

4 --- リードフレート

5 a - - 放熟饭

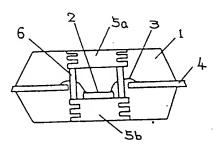
5 4 -- - 放船板

6---結合ピン

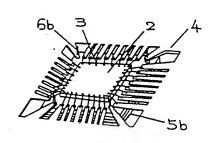
6 4 - - ビビン

6 B - - B E >

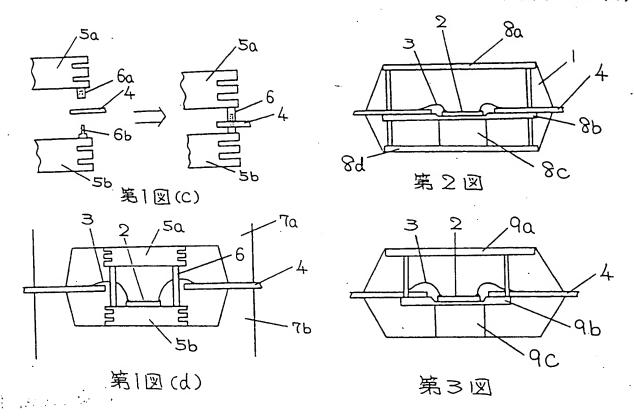
7 a--對止上型

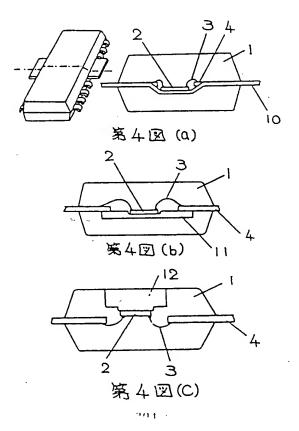


第1図(a)



第1四(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)